PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-212084

(43)Date of publication of application: 20.09.1986

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number: 60-053694

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing:

18.03.1985

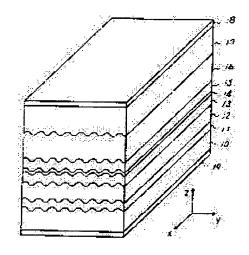
(72)Inventor: IWATA HIROSHI

(54) SEMICONDUCTOR LASER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor laser having excellent temperature characteristics with a low threshold, by providing, adjacent to each active layer, a trapping layer having a forbidden band whose width is larger than that of the active layers which are undulated in such a small cycle that the quantum effect appears in one of the facial directions.

CONSTITUTION: The present semiconductor laser has active layers whose thickness is so small that the quantum effect appears. The active layer has undulation in one of the facial directions, and the cycle of the undulation is so small that the quantum effect appears. Adjacent to the active layers, the laser also has trapping layers having a forbidden band whose width is larger



than that of the active layers. Particularly, the laser is constituted by an N-type GaAs substrate 10 provided with undulation having a cycle of 200nm or less, and by an N-type GaAs buffer layer 11, an N-type AlxGa1-xAs clad layer 12, a first guide layer 13 of AlyGa1-yAs, a second guide layer 15 of AlzGa1-zAs, a P-type AluGa1-uAs clad layer 16, a P-type GaAs cap layer 17, a positive electrode 18 and a negative electrode 19, which are deposited by crystal growth on the substrate 10. The cyclic undulation on the substrate is produced by forming a resist pattern by means of the two-beam interference exposure and chemically etching the substrate.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑱日本国特許庁(JP)

① 特許出願公認

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-212084

@Int.Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月20日

H 61 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3質)

❷発明の名称 半導体レーザ

劉特 顧 昭60-53694

學出 頤 昭60(1985)3月18日

砂発明者 岩田

普 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

创出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番 1号

②代理人 弁理士内原 晋

明 無 書

希明の名称 単導体レーザ

特許請求の範囲

利将領域である一届また社多層の活性届を有し との活性層の層厚が量子効果が関われるほど準く かつこの活性層の面方向の一方向に量子効果が現 われるほどに周期の短かいうねりを有し、この活 性層に解析してこの活性層の質制で低より 禁制帯 観の大きい用じ込め層を有することを特徴とする 半導体レーザ。

発明の詳細な説明

(電業上の利用分野)

本発明は半導体シーザ化制する。

(従来技術とその問題点)

従来開発された半導体レーザとして第2回に示すような量子并戸標道レーザがある。このような量子井戸構造レーザでは前じ込め暦20代より電

子及び正孔が量子井戸房 2 1 内で層厚方向に閉じ込められて量子化され製工次元的にふるもうために、関値電機密度が小さく、温暖特性が良いという優れた特性を有している(エレクトロニクス、レメーズ(Electronics Letters)第18巻10%ペーツ(1982年))。

しかしながら、とのような従来の量子井戸構造 レーザでは層に垂直な方向にのみ量子化されるだ けて量子井戸暦に平行な方向では量子化されてい ないため、関値電流の低減や温度特性の改働がま だまだ不十分であった。

(発明の目的)

本発明の目的はこのような欠点を除去した。 低 関値でかつ温度特性に優れた半導体レーザを提供 することにある。

(発明の構成)

本発明によれば、利得領域である一層または多 層話性層を有したの話性層の層厚が量子効果が現 われるほど輝く、かつとの哲性層の菌方向の一方 向に量子効果が現われるほどに非常に周期の短か

特開昭61-212084 (2)

いらねりを有し、この活性層に関接して、酒性層 の架性帯像より架性帯転の大きい閉じ込む層を有 することを特徴とする半導体レーザが得られる。

(本発明の原理)

本張明は上述の構成をとることにより従来技術 の問題点を解決した。

よりレジストパターンを形成したのちかくカルエッチングを行左うことにより製作した。また、 級上の結晶収扱脳は分子線結晶収長法により製作 した。

便宜的に座棋系を定めることにし信性値14の 様に平行な方向を×、周期的なうねりの方向をy、 がイド港15によって作られる電子及び正孔に対 するボテンシャルは×方向には一定であり×の値 にはよらないがyーェ平面ではy, zの関数であ り、周期的変数をしているため、電子及び正孔は よ方向はもちろんy方向にも自由を運動を行をう ことができない。このため、yーェの二次元方向 に量子化され、yーェ方向のエネルギー準位は維 歌的を値をとる、これを w とすると 電子のエネ

$$\epsilon = \epsilon_{\omega} + \frac{\hbar^{z}k_{x}^{z}}{2m_{e}}$$

と扱わされる。ただし、k, はx方向の彼紋 であ り me は電子の有効質量である。 このようなパン に寄与しない電子及び正礼の数が著しく減少する。 このため関係環境は近近が大きく減少する。また、 直度が変化した場合でも、電子及び正孔のエネル ギー分布の様子があまり変化しないので、関値電 体の増加が小さく直度特性に優れた半導体レーザ となる。

(実施例)

女に盛面を参照して本発明の一実施例について 説明する。

基板上の周期的な凹凸は、二光束干渉算先法に

と構造の状態密度は $1/\sqrt{1-d_{11}}$ 化比例するため、 $\epsilon=\epsilon_{11}$ で非常に大きくなる。正孔に関しても状況は全く同じである。

このような優一次元的をパンド構造では、大郎 分の電子及び正孔がソー2万向のエネルギー単位 «II に近いエネルギーを持っており、このため 利 得スペクトルが非常に狭く、わずかの狂入電症に より、レーザ発根を行なうことができる。また、 温度が変化した場合でも大部分の電子及び正孔は ソー3万向のエネルギー準位近傍に分布しており、 発振関値電流の増加の原因となる高いエネルギー を持った電子及び正孔の数があまり増えないので 温度特性に使れた半導体レーザとなる。

本実施例は活性層を1つとしたがこれに限らず 多層の量子井戸構造でも原理は同じであるので間 級の効果が得られる。

また上述の実施例では組成の一様を第1ガイド 個及び第2ガイド層を設けたがこれに限らず、グ レードインデックス構造や、ガイド層を特に設け ない構造でも良い。

特開昭61-212084 (3)

また上述の天施例ではA4GaAs 系ಡ品を素材としたがとれば限らずInGaAs 系等他の牛導体を用いてもよいことは切らかである。

(福明の効果)

本特別によれば閾値電流密度が小さく、かつ派 便時性に優れた高性能半導体レーザを得ることが できる。

図酒の簡単な説明

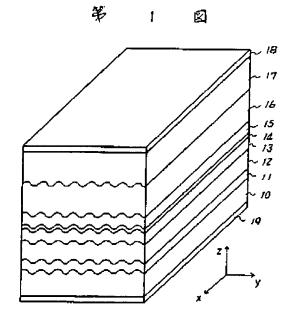
第1個は本発明の一塊筋例を示す射視图、第2 図は従来の量子井戸構造レーザの斜視図である。

図にかいて

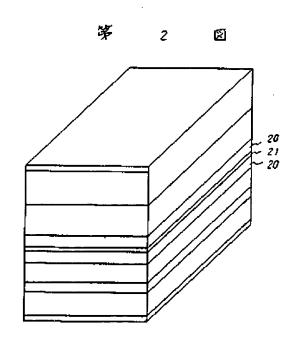
10 … 基板 11 …バッファー房 12 … ロ型クラッド局 13 … 第1 ガイド版 14 … 拓性局 15 … 第 2 ガイド版 16 … ド型クラッド店 17 … キャップ層 15 … P電極 19 … ロ 電極 20 … 珀じ込め 層 21 … 電子井戸屋

成 内 起给 人名为





13: 第1所F層 14: 话性層 15: 第2がF層



20 : 閉心込め磨 21 : 登子井戸層